

- [1] Д о н о н и е Т. - J. Chem. Phys., 1977, v. 67, p. 5402-5404.
- [2] Р а б и н о в и ч Е., Б е д ф о р д Р. Спектроскопия и фотохимия соединений уранила. М.: Атомиздат, 1968. 343 с.
- [3] В е 1 1 J.T., B u x t o n S.R. - J. inorg. nucl. Chem., 1974, v. 36, p. 1575-1579.
- [4] H u J i n g x i n, Z h a n g X i a n y e, D u-
a n Y u n f u, Z h o u Z h i h o n g, X u
H o n g g u i - J. of the Less-Common Metals,
1986, v. 122, p. 287-294.
- [5] B a u m g a r t n e r F., S c h m i e d e r H.-
Radiochimica Acta, 1978, v. 25, N 3/4, p. 191-
194.
- [6] Г а з и е в С.А. Канд. диссертация. Л., Радиевый институт
им. В.Г. Хлопина. 1985. 137 с.
- [7] V e n k a t r a m a n R., B r a h m a j i R a o
S. - Indian J. Chem., 1971, v. 9, p. 500-501.

Поступило в Редакцию
18 июня 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 23

12 декабря 1988 г.

БИСТАБИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ГЕНЕРАЦИИ
КВАНТОВОРАЗМЕРНЫХ *InGaAsP/InP* -ЛАЗЕРОВ
С ВНЕШНИМ ДИСПЕРСИОННЫМ РЕЗОНАТОРОМ

М.И. Б е л о в о п о в, Д.З. Г а р б у з о в,
Е.М. Д и а н о в, С.В. З а й ц е в,
А.П. К р ю к о в, И.С. Т а р а с о в

Сверхтонкие полупроводниковые структуры (одиночные квантово-размерные слои и сверхрешетки) вызывают в настоящее время повышенный интерес в связи с перспективностью создания на их основе быстродействующих оптических бистабильных элементов для ЭВМ и оптических компьютеров. Для управления элементами вычислительной оптоэлектроники наряду с пассивными структурами желательно иметь активные элементы, изготовленные по сходной технологии и излучающие свет с управляемыми когерентными свойствами. Последнее необходимо как для осуществления внутренних связей в пределах микросхемы или функционального блока, так и для протяженной, например, когерентной волоконно оптической связи.

В данной работе исследовалась особенности генерации мезаполосковых квантоворазмерных гетеролазеров раздельного ограничения

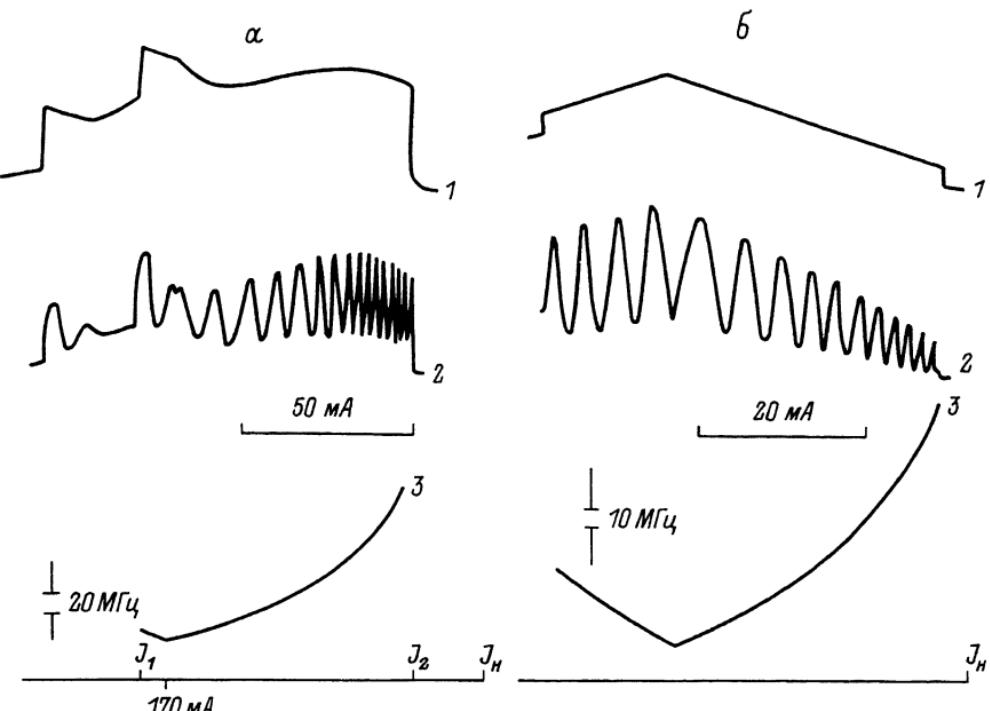


Рис. 1. Ватт-амперные характеристики лазеров $P(J_H)$ (кривые 1), осцилляции оптической мощности на выходе волоконного интерферометра Маха-Цендера $P_{osc}(J_H)$ (кривые 2), перестроочные характеристики частоты генерации $v(J_H)$ (кривые 3) при токах $> J_{thr}$.

на основе $InGaAsP/InP$ [1] с внешним дисперсионным резонатором в бистабильном режиме, когда одним из стабильных состояний является одночастотный режим генерации с узкой спектральной линией. Как сообщалось в работе [2], в квантоворазмерных лазерах наблюдались относительно широкие интервалы непрерывной перестройки частоты и интервалы значений тока, в которых лазер излучает в одночастотном режиме. Это связано с повышенной нелинейностью активной области этих лазеров (вследствие размерного квантования) и возникновением режима автостабилизации одночастотной генерации (об автостабилизации одночастотного режима см., например, [3]). Указанные причины должны также приводить к более яркому проявлению гистерезиса и бистабильности в квантоворазмерных полупроводниковых лазерах с внешним резонатором (ПЛВР).

Высокодобротный дисперсионный резонатор, необходимый для возникновения режима автостабилизации одночастотной генерации, был образован светосильным микрообъективом с числовой апертурой $NA = 0.85$, дифракционной решеткой 600 штр/мм, работавшей во втором порядке, и эталоном Фабри-Перо ($d = 6$ мм, $F = 5$). Только совокупность указанных селективных элементов обеспечивала возникновение режима автостабилизации и наблюдение гистерезиса и бистабильности при токах накачки как выше порога (рис. 1), так и существенно ниже него (рис. 2).

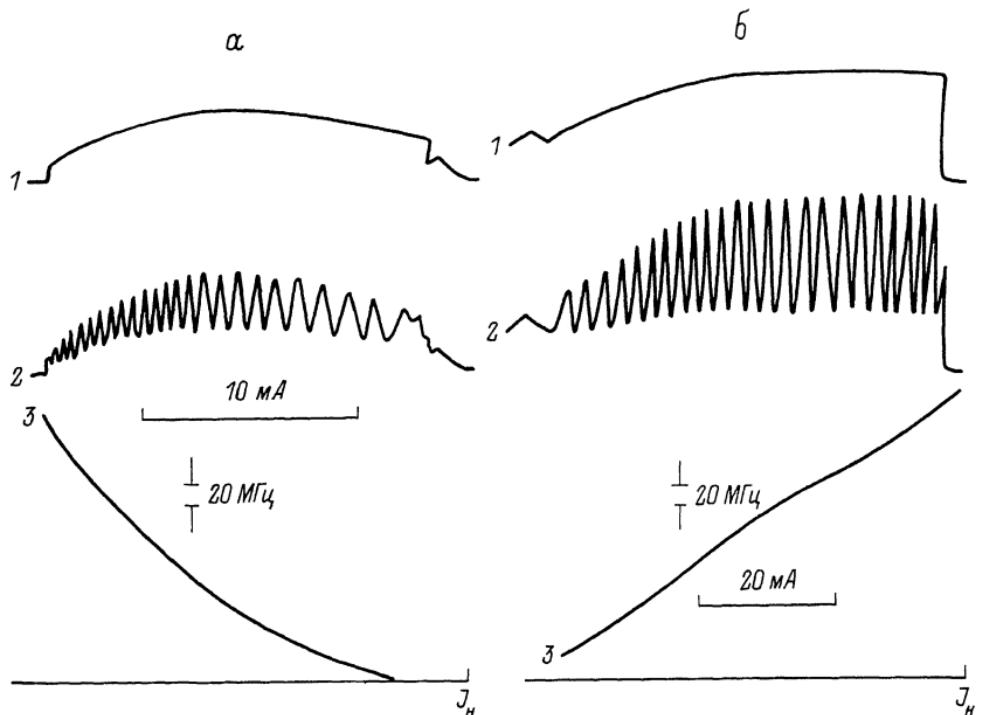


Рис. 2. Ватт-амперные характеристики лазеров $\rho(J_H)$ (кривые 1), осцилляции оптической мощности на выходе волоконного интерферометра Маха-Цендера $\rho_{иму}(J_H)$ (кривые 2), перестроочные характеристики частоты генерации $\nu(J_H)$ (кривые 3) при токах $J_H < J_{DOP}$.

Изображенные на рисунках зависимости мощности генерации от тока накачки $\rho(J_H)$, осцилляции мощности на выходе волоконно-го интерферометра Маха-Цендера $\rho_{иму}(J_H)$ измерялись по методике работы [2]. Каждый период осцилляций на выходе примененного интерферометра Маха-Цендера с разностью длин плеч $\Delta L = 20$ м соответствовал изменению частоты генерации на 10 МГц. Там же приведены зависимости относительной перестройки частоты $\nu(J_H)$ в области одночастотного режима генерации. Лазер при этом перестраивался медленным линейным нарастанием и спадом тока накачки (со скоростью 5 мА/мс). Это позволяло наблюдать кроме прямых также и обратные ветви характеристик $\rho(J_H)$ и $\rho_{иму}(J_H)$, где проявляются гистерезис и бистабильность.

В зависимости от теплового сопротивления лазеров в экспериментах наблюдалась зависимость $\rho(J_H)$ и $\rho_{иму}(J_H)$ двух типов (рис. 1, а, б). Перестройка мощности и частоты генерации у лазера № 1 (рис. 1, а) осуществлялась главным образом изменением температуры активной области с ростом тока инжекции, что характерно для лазеров с большим тепловым сопротивлением. При уменьшении тока накачки обнаруживается гистерезис оптической мощности и оптическая бистабильность. Область бистабильности по току $J_0 = J_1 - J_2$

составила для данного лазера 82 мА. Для других образцов J_A обычно лежит в пределах 20–60 мА. Расширение диапазона непрерывной перестройки частоты за счет области бистабильности у лазера № 1 составило 150 МГц (скорость перестройки частоты $\Delta\nu/\Delta J = 2 \text{ МГц}/\text{мА}$). Обращает на себя внимание зависимость мощности генерации от тока накачки у лазера № 1 в области бистабильности. Как видно из рис. 1, а, при уменьшении тока накачки после достижения максимального значения $J_H = 170$ мА мощность генерации $P(J_H)$ вначале несколько уменьшается, а затем начинает возрастать, несмотря на продолжающееся уменьшение J_H . Возрастание мощности генерации при уменьшении тока накачки может быть объяснено снижением порогового тока лазера с внешним резонатором, вызванным уменьшением температуры активной области. Общая динамика зависимости $P(J_H)$ свидетельствует об отрыве температурного нагрева активной области от линейного изменения тока инжекции.

Перестроочные зависимости для лазера № 2 (рис. 1, б) имеют несколько иной вид. Зависимости $P(J_H)$, $P_{\text{им}}(J_H)$ и $\psi(J_H)$ в одиночастотном режиме следуют за изменением тока накачки, что может объясняться лучшим отводом тепла от активной области. Для стабилизации частоты генерации в одиночастотном режиме сигнал осцилляций $P_{\text{им}}(J_H)$ по определенному уровню можно подавать в виде обратной связи на ток накачки.

На рис. 2 приведены зависимости $P(J_H)$ и $P_{\text{им}}(J_H)$ для лазера № 1 при токах накачки ниже порогового без внешнего резонатора. Рис. 2, а соответствует жесткому возбуждению одиночастотной генерации с мощностью ~ 10 мВт и последующей плавной непрерывной перестройке частоты в интервале 240 МГц при изменении тока накачки в пределах 18 мА. Видно, что существует достаточно пологий максимум на зависимости $P(J_H)$, где мощность слабо изменяется, в то время как сигнал $P_{\text{им}}(J_H)$ осциллирует. Область максимума $P(J_H)$ удобна для стабилизации частоты с помощью обратной связи на ток накачки.

То обстоятельство, что перестройка у лазера № 1 обусловлена температурой, наглядно подтверждают данные рис. 2, б, где одиноччастотный режим генерации возникает уже при уменьшении тока накачки. Срыв одиночастотной генерации происходит скачкообразно, причем в диапазоне тока накачки ~ 30 мА наблюдается практически стабилизация мощности генерации $P(J_H)$, в то время как частота генерации продолжает изменяться линейно. Диапазон непрерывной перестройки частоты в области бистабильности составил ~ 240 МГц при изменении тока накачки в интервале ~ 54 мА.

Следует отметить, что в данном случае (рис. 2, б) имеет место не только бистабильность мощности лазера $P(J_H)$, но и бистабильность когерентных свойств излучения. В одном устойчивом состоянии лазер генерирует лишь слабое спонтанное излучение, в другом – высокомонокроматичное, с большой длиной когерентности ($\gtrsim 400$ м). Это обстоятельство, а также принципиальная возможность управлять обоими этими состояниями при помощи внешнего воздействия представляют интерес для вычислительной оптоэлектроники на квантоворазмерных структурах.

Полученные в данной работе значения перестроекных коэффициентов $d\gamma / dJ = 2 \text{ МГц/мА}$ для лазера №1 свидетельствуют о повышенной стабильности линии генерации по отношению к флуктуациям тока накачки. Стабильность тока накачки $\sim 10 \text{ мкА}$ достаточна для стабилизации спектральной линии генерации в пределах 20 кГц.

Приведенные результаты показывают, что бистабильный режим с с узкой спектральной линией генерации ($< 1 \text{ МГц}$) в квантоворазмерных лазерах на основе $InGaAsP / InP$ с внешним высокодобротным резонатором реализуется в широких интервалах тока накачки (20–60 мА). Такие лазеры могут широко использоваться в когерентной волоконно-оптической связи, голограммии и оптиковычислительных устройствах с управлением когерентными свойствами излучения.

Л и т е р а т у р а

- [1] Гарбузов Д.З., Зайцев С.В., Копышкин В.И., Кулагина М.М., Мокина И.А., Нивин А.Б., Овчинников А.В., Тарасов И.С. – Письма в ЖТФ, 1988, т. 14, в. 2, с. 99–104.
- [2] Беловолов М.И., Гарбузов Д.З., Дианов Е.М., Зайцев С.В., Крюков А.П., Тарасов И.С. – Письма в ЖТФ, т. 14, № 23, с. 2116.
- [3] Богатов А.П., Елисеев П.Г. В кн.: Итоги науки и техники. Сер. Радиотехника. М.: ВИНТИ, 1986, т. 35, с. 208–269.

Поступило в Редакцию
12 июня 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 23

12 декабря 1988 г.

КИНЕТИКА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ СЦИНТИЛЛЯТОРОВ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ СУБНАНОСЕКУНДНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ ЭЛЕКТРОНОВ

А.Э. Алукар, Р.Г. Дейч,
Г.С. Думбадзе

Изучение кинетики люминесценции сцинтилляторов, в том числе фронтов нарастания сцинтилляционных импульсов, имеет большое значение как для понимания физики сцинтилляционного процесса, так и для практического применения сцинтилляторов в различных областях науки и техники. Экспериментальные данные о кинетике люминесценции щелочногалоидных сцинтилляторов получены в основном в экспериментах с наносекундным временным разрешением (см., например, обзор [1]).